ポジトロニウム超微細構造の 精密測定



東大理,東大素セ^A,東大院総合文化^B, KEK^C

石田明, 末原大幹^A, 難波俊雄^A, 浅井祥仁, 小林富雄^A, 斎藤晴雄^B, 吉田光宏^C, 田中賢一^C, 山本明^C 平成25年3月27日 日本物理学会 第68回年次大会

於広島大学東広島キャンパス

1

- ・イントロダクション (Ps-HFSのずれを検証する)
- Ps の熱化
- Ps 熱化測定の結果
- Ps-HFS 本測定の暫定結果



考えられるずれの原因

- 過去の実験に共通した系統誤差
 - 1. 磁場の非一様性。大きなPs生成領域内で、ppmレベルの一様磁場を 供給するのは極めて困難。
 - 2. 物質の効果の過小評価。 <mark>熱化</mark>していない o-Ps は、特に低物質密度で 大きな影響を及ぼす。

cf. オルソポジトロニウムの寿命問題(1990年代)

我々は、上記の系統誤差を抑えた、新しい方法に よる精密測定を行い、ずれを検証する。

- 束縛系QEDの計算に新しい発展が必要
- 素粒子標準模型を超えた新しい物理が存在 相互作用の弱い未知の粒子の介在



ポジトロニウムHFSに周囲の物質が与える影響

• Ps-HFS

= スピン-スピン相互作用 + 量子振動 →両者の距離によって変化する

・ 周囲の物質の電場
 →電子陽電子間の距離が変化

→HFSの変化(シュタルク効果)



過去の実験での物質の効果の評価

Psが周りの原子に近づく
 →電場を感じてシュタルク効果が起きる

HFSに効くシュタルク効果の大きさ ∝周りの分子との衝突頻度 ∝(<u>周りの分子の密度)</u>×(Psの速さv)

→Ps速さ一定だと思うと、HFSはガス圧に比例してずれる



ポジトロニウムの速さ変化

HFSに効くシュタルク効果の大きさ ∝周りの分子との衝突頻度 ∝(周りの分子の密度)×(Psの速さv(t)) → 一定という扱い

<PsがN₂ガス中で形成された時の減速の様子(シミュレーション)>



どのようにして熱化を測定するか?

- o-Psのpick-offを用いて測定
- ・ pick-off の量(t) =pick-offの断面積 × 物質の密度× <u>o-Psの量(t)</u> × <u>v(t)</u>



2γ/3γ 比のフィット結果

ガス 30 kPa のみでの結果



熱化測定の結果

- σ_m = 63 ⁺⁸₋₉ Å², E₀ = 0.103 ^{+0.022}_{-0.019} eV (68% C.L., 統計誤差のみ) の 結果 (Preliminary) を得た。
- ・この結果をHFSの補正、不定性の評価に用いる。
- 角度相関法 (ACAR) の $\sigma_{m} < 160 \text{ Å}^{2} \text{ とコンシステントだが、}$ ドップラー拡がり法 (DBS) の $\sigma_{m} = 146 \pm 11 \text{ Å}^{2}$, $E_{0} = 3.1 +1.0 - 0.7 \text{ eV}$ とは異なる結果が得られた。 ACAR: Phys. Rev. A **52**, 258 (1995)









系統誤差 (暫定)

	系統誤差の要因	大きさ (ppm)
磁場	非一様性	3.0
	補正と再現性	1.0
	NMR測定值	1.0
検出効率	MCを用いた評価	1.6
物質の効果	ポジトロニウムの熱化	2.2
Γ	RFパワー	0.8
RF -	RF キャビティーの Q _L 値	1.1
	RF周波数	1.0
	Quadrature sum	4.6
統計誤差 4.7 ppm と合わせて、		
$\Delta_{ m HFS}$ = 203.3910(13) GHz (6.6 ppm).		

まとめ

ポジトロニウム超微細構造は、実験と理論の間 に3.9 σの有意なずれがあり、これを検証する ため、新しい実験を行った。

- 我々の新しい精密測定は、過去の実験において考えられる共通の系統誤差(磁場の非一様性・Psの熱化による効果)を小さくする。
- 物質の効果を正しく取り扱うため、Ps 熱化関数の測定を行った。その結果、熱化による効果は、6.7±2.2 ppmと見積もられた。
- 6.6 ppmの精度で、QED理論値を favor する 暫定結果が得られた。